

Л и т е р а т у р а

- [1] Murphy J.H., Walker M.S., Carr W.J. - IEEE Trans. Ser. Magn., 1974, v. 10, p. 868-871.
- [2] Dubots P., Fevrier A., Renard J.C., Tavergnier J.P., Gover J., Hoang Gia Ky. - IEEE Trans. Ser. Magn., 1985, v. 21, N 2, p. 177-180.
- [3] Hlasnik I., Takacs S., Burják V.P., Majoros M., Krajcik J., Krempasky L., Polak M., Gergel M., Korneeva T.A., Mironova O.N., Ivan I. - Cryogenics, 1985, vol. 25, N 10, p. 558-565.
- [4] Takacs S. - Czechosl. J. Phys. B, v. 36, p. 524-536.
- [5] Hsiang T.Y., Finnemore D.K. - Phys. Rev. B, 1980, v. 22, N 1, p. 154-163.
- [6] Kim Y.B., Hempstead G.F., Strnad A.R. - Phys. Rev. Lett., 1962, v. 9, p. 306-309.

Всесоюзный
научно-исследовательский
институт метрологической службы,
Москва

Поступило в Редакцию
31 августа 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 1

12 января 1988 г.

ДЛИНОВОЛНОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В *p-GaSb*

А.Н. Баранов, П.Е. Дышловенко,
А.А. Копылов, В.В. Шерстнев

Антимонид галлия в настоящее время приобретает все большее значение, в том числе как основа семейства твердых растворов. Однако, несмотря на длительный период изучения, сведения об энергетическом спектре примесных состояний и дефектов в *GaSb* весьма ограничены [1]. Имеющиеся данные получены в основном из электрических измерений, а также из исследования спектров люминесценции вблизи края собственного поглощения. Исследование длинноволнового оптического поглощения с участием примесных уровней проводилось только в области спектра с энергией фотонов более 50 мэВ ($\lambda < 25$ мкм) [2, 3].

В настоящей работе приводятся результаты исследования оптического поглощения в *p-GaSb* в области спектра с длинами волн 16...500 мкм, проводившегося с целью получения информации об

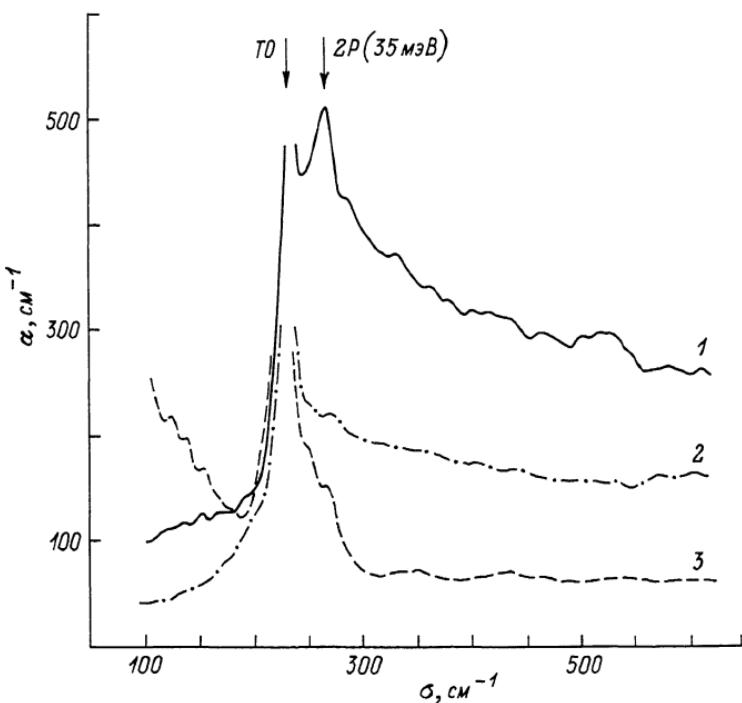


Рис. 1. Спектры оптического поглощения GaSb , полученного методом Чохральского. Температура, К: 1 - 10, 2 - 80, 3 - 295. Стрелками показано положение максимума спектра фотовозбуждения акцептора (2P), а также положение однофононной полосы (TO).

энергетическом спектре мелких примесных уровней. Исследовались специально нелегированные образцы $p\text{-GaSb}$ двух типов: выращенные методом Чохральского и эпитаксиальные слои, выращенные из стехиометрических растворов-расплавов GaSb в свинце.

Измерения спектров оптического пропускания проводились на длинноволновом фурье-спектрометре ЛФС-1000. Образцы приготавливались в форме плоскопараллельных пластинок толщиной 50...150 мкм с помощью шлифовки и обрабатывались в полирующим травителе. Для измерений использовался вакуумный гелиевый оптический криостат Р-118. Образцы приклеивались серебряным контактотолом на хладопровод криостата.

На рис. 1 показаны спектры поглощения нелегированного образца, полученного методом Чохральского. При комнатной температуре проявляется поглощение на свободных носителях заряда, а также решеточное поглощение: однофононная полоса с максимумом около 230 cm^{-1} и двухфононные полосы вблизи 250 и 270 cm^{-1} . Кроме того, проявляются более слабые двухфононные структуры в области $320 \dots 360 \text{ cm}^{-1}$ и $390 \dots 450 \text{ cm}^{-1}$. Зависимость поглощения на свободных носителях заряда приближенно описывается формулой $\alpha \sim \lambda^{10}$.

При понижении температуры до азотной характер спектра резко изменяется. Отчетливо проявляется широкая полоса поглощения с

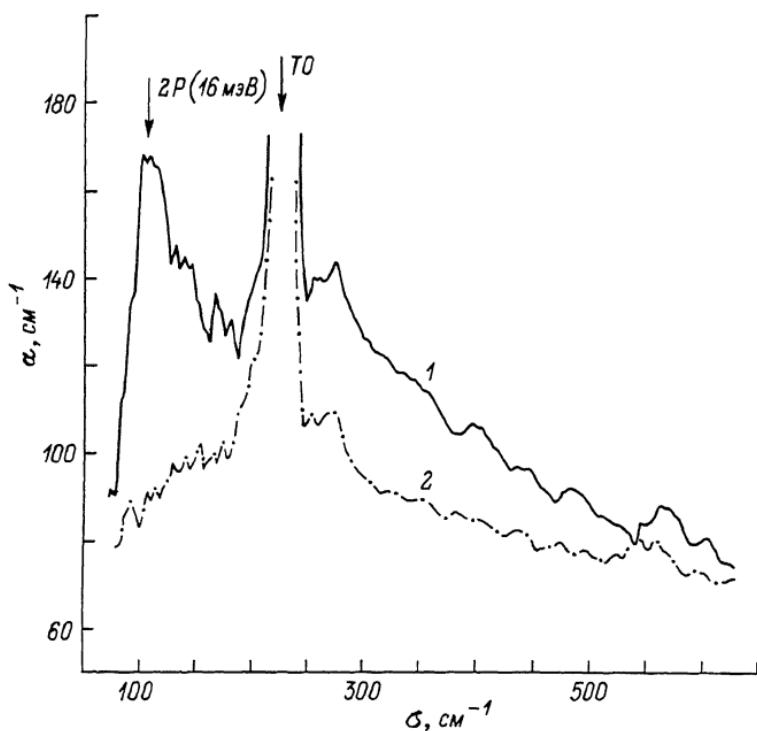


Рис. 2. Спектры оптического поглощения GaSb , полученного методом жидкокристаллической эпитаксии. Обозначения те же, что на рис. 1.

порогом около 210 см^{-1} . При гелиевых температурах край становится резче, а поглощение в полосе возрастает в 1.5...2 раза. Резкое увеличение поглощения при понижении температуры, а также характерная форма полосы говорят о том, что она обусловлена процессами фотоионизации и фотовозбуждения акцепторных уровней.

Для того чтобы определить энергию ионизации наблюдаемого уровня, воспользуемся результатами теоретического расчета [4]. Максимум спектра фотовозбуждения приходится на 260 см^{-1} (рис. 1), что соответствует $\hbar\omega \approx 32 \text{ мэВ}$. Известно, что наиболее сильные линии фотовозбуждения соответствуют переходам $1S_{3/2} \rightarrow 2P_{3/2}(\Gamma_8)$ и $1S_{3/2} \rightarrow 2P_{5/2}(\Gamma_7)$ (см., например, [4]). В соответствии с расчетом [4] энергии связи уровней $2P_{3/2}(\Gamma_8)$ и $2P_{5/2}(\Gamma_7)$ соответственно равны 3.59 и 2.61 мэВ. В полученных спектрах не удается наблюдать отдельные линии фотовозбуждения, поэтому в качестве энергии связи 2p-уровней выберем среднее указанных значений, что составляет 3.1 мэВ с неопределенностью 0.5 мэВ. Таким образом, энергия ионизации наблюдаемого акцептора $E_A = 35 \pm 1 \text{ мэВ}$.

На рис. 2 изображены спектры поглощения образца p- GaSb , полученного методом жидкокристаллической эпитаксии. Наиболее важной особенностью данных спектров является появление при гелиевой температуре полосы поглощения в длинноволновой области с порогом вблизи 80 см^{-1} . Эта полоса характеризуется сильной температурной зависимостью и уже при температуре жидкого азота, как видно

на рис. 2, практически не проявляется. Характерная форма полосы, а также рост поглощения с понижением температуры свидетельствуют о том, что она обусловлена процессами фотовозбуждения и фотоионизации акцепторов. Энергию ионизации уровня, ответственного за полосу, определим исходя из тех же соображений, что и для уровня 35 мэВ. Поскольку максимум спектра фотовозбуждения приходится на 105 см^{-1} , то с точностью до расщепления уровней $2P_{5/2}$ (Γ_8) и $2P_{5/2}$ (Γ_7) получаем энергию ионизации $E_A = 16 \pm 1 \text{ мэВ}$.

В спектрах на рис. 2 также проявляется поглощение, связанное с уровнем 35 мэВ, обсуждавшимся выше. Из сравнения спектров на рис. 1 и 2 видно, что концентрация оптически активных центров с уровнем 35 мэВ в эпитаксиальных образцах примерно на порядок меньше, чем в образцах, полученных методом Чохральского.

Известно, что дырочная проводимость нелегированного $GaSb$ определяется наличием природного акцептора, представляющего собой по данным [5, 6] стабильный вакансационный центр типа $V_{Ga}GaSb$. Для энергии первого зарядового состояния этого акцептора приводятся значения 34 мэВ [2], 34.5 мэВ [7], 38 мэВ [6]. Наблюдаемый нами в образцах, выращенных по методу Чохральского, уровень $35 \pm 1 \text{ мэВ}$ близок по энергии к указанным выше значениям и может быть отождествлен с первым зарядовым состоянием природного акцептора.

Наличие в образцах, выращенных методом жидкофазной эпитаксии, уровня $16 \pm 1 \text{ мэВ}$ свидетельствует о присутствии в них мелкого однозарядного акцептора. Природа этого акцептора до настоящего времени не установлена. Существование мелкого акцептора в $p\text{-}GaSb$ отмечалось ранее в ряде работ. Так, в [8] приводятся данные по фотолюминесценции (ФЛ) образцов $GaSb$, нелегированных и легированных Ge и Si . Во всех трех случаях наблюдался пик (D^0, A^+), соответствующий, по мнению авторов, излучательной рекомбинации на донорно-акцепторных парах. Получаемая из этих данных энергия ионизации акцептора составляет около 15.5 мэВ и близка к наблюдаемой нами. В [6] указывалось на отсутствие проявлений уровня мелкого акцептора в спектрах ЭПР образцов, выращенных из галлиевых расплавов, в то время как в спектрах образцов, выращенных из сурьмянистых расплавов, наблюдался пик, соответствующий энергии ионизации мелкого акцептора 17 мэВ. Появление мелкого акцептора связывалось с наличием избыточных галлиевых вакансий. По данным [9], в компенсированных образцах, выращенных из расплава, обогашенного Sb , в спектрах ФЛ наблюдалась полоса, соответствующая мелкому акцептору с энергией ионизации около 13 мэВ, причем присутствие акцептора связывалось с наличием Si . Отметим, что имеющаяся в настоящее время информация об уровне мелкого акцептора получена из данных по ФЛ. Надежная интерпретация этих данных часто затруднена. В то же время дополнение данных по ФЛ результатами исследования длинноволнового оптического поглощения позволяет со всей определенностью констатировать наличие уровня мелкого акцептора и установить для него достаточно

надежное значение энергии 16 ± 1 мэВ. Приведенные результаты представляют собой первое прямое наблюдение мелких акцепторных уровней в $GaSb$, что позволило однозначно определить их энергетическое положение.

Авторы выражают благодарность Ю.П. Яковлеву за полезные обсуждения.

Л и т е р а т у р а

- [1] Landolt-Bornstein. New Series, Group III, v. 17, Subvol. a, Physics of Group IV Elements and III-V Compounds (Edited by O. Madelung). Springer-Verlag, 1982.
- [2] Johnson E.J., Fan H.Y. - Phys. Rev., 1965, v. 139, A1991.
- [3] Johnson E.J., Filinskii I., Fan H.Y. - Proc. Int. Conf. Phys. Semicond. Exeter, 1962.
- [4] Baldereschi A., Lipari N.O. - Phys. Rev. B, 1974, v. 9, p. 1525.
- [5] Van Der Mullen Y.I. - J. Phys. Chem. Sol., 1967, v. 28, p. 25.
- [6] Баграев Н.Т., Баранов А.Н., Воронина Т.И., Толпаров Ю.Н., Яковлев Ю.П. - Письма в ЖТФ, 1985, т. 11, № 2, с. 117-121.
- [7] Jakowetz W., Rühl W., Breuninger K., Pilkuhn M.N. - Phys. Status Solidi (a), 1972, v. 12, p. 169.
- [8] Jakowetz W., Barthruff D., Benz K.W. - Inst. Phys. Conf. Ser., 1977, v. 33a, p. 41.
- [9] Баранов А.Н., Воронина Т.И., Зимогорова Н.С., Канская Л.М., Яковлев Ю.П. - ФТП, 1985, т. 19, № 9, с. 1676-1679.

Ленинградский
электротехнический институт
им. В.И. Ульянова (Ленина)

Поступило в Редакцию
22 сентября 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 1

12 января 1988 г.

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ЭДС
ПОД ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Н.В. Д е ж к у н о в

Широко известны различные принципы преобразования переменных механических напряжений (например, ультразвуковых) в переменную ЭДС.